

## ★信頼性研究会 (R)

専門委員長 木村光宏 副委員長 馬渡宏泰

幹事 安里 彰・岡村寛之 幹事補佐 マラット ザニケエフ・田村信幸

日時 6月13日(金) 13:30~15:35

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. [http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map\\_kaikan.htm](http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm) TEL [03] 3434-8211)

議題 電子・電気機器の信頼性, 故障解析, 信頼性一般

1. ガウシアンコンピュータに基づく3変量ソフトウェアテスト進捗度評価モデル ○木村光宏・上田浩太郎(法政大)
2. 罰則付き最尤法による位相型分布の推定に関する考察 ○岡村寛之・土肥 正(広島大)
3. SAを用いた多状態連続k-out-of-n:Fシステムの最適配置問題の解法精度向上に関する研究  
○吉田直生・山本久志(首都大東京)・新行内康慈(十文字大)・秋葉知昭(千葉工大)・肖 霄(首都大東京)
4. 共通原因故障を考慮したk-out-of-nシステムの故障確率 ○弓削哲史・柳 繁(防衛大)
5. 金属材料の接合技術 ○堀川大介・山本敦史・久里裕二・佐々木 遥・水内理映子(東芝)

◆IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催. 日本信頼性学会協賛

☆R研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

8月1日(金) スマイルホテル函館〔締切済〕 テーマ:信頼性理論, 通信ネットワークの信頼性, 信頼性一般

### 【問合先】

安里 彰(富士通)

E-mail: asato@jp.fujitsu.com